INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/001479

KLASSIFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES PK 7 G01P21/00 B60R21/01

Nach der Internationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Klassifikation und der IPK

B. RECHERCHIERTE GEBIETE

Recherchierter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymbole)

IPK 7 GO1P B60R

Recherchierte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, soweit diese unter die recherchierten Gebiete fallen

Während der internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (Name der Datenbank und evtl. verwendete Suchbegriffe)

EPO-Internal, WPI Data, INSPEC

C. ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLA	AGEN
--------------------------------------	------

Kategorie ^o	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Υ	DE 100 07 422 A (SIEMENS AG) 6. September 2001 (2001-09-06) Spalte 2, Zeile 49 - Spalte 4, Zeile 22; Col. 2, Dr. Abbildungen 2,3 drawings	1-10 49 - Col. 4, On
Υ	US 5 513 878 A (FURUI TAKASHI ET AL) 7. Mai 1996 (1996-05-07) Zusammenfassung abstract Spalte 5, Absatz 5 - Spalte 6, Absatz 1 Col. 5, paragraph I US 6 470 249 B1 (MADER GERHARD ET AL) 22. Oktober 2002 (2002-10-22)	1-10 graph 5 - col.
Υ	US 6 470 249 B1 (MADER GERHARD ET AL) 22. Oktober 2002 (2002-10-22) Zusammenfassung abstract Spalte 5, Absatz 4; Ansprüche 1-4 Col. S, paragrap	
	-/	

	Χ	Weitere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu entnehmen
-		

Siehe Anhang Patentfamilie

- Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen
- 'A' Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist
- *E* älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist
- Veröffentlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft erscheinen zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer anderen im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden soll oder die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie ausgeführt)
- O* Veröffentlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, eine Benutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht
 P* Veröffentlichung, die vor dem internationalen Anmeldedatum, aber nach dem beanspruchten Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist
- Spätere Veröffentlichung, die nach dem internationalen Anmeldedatum oder dem Prioritätsdatum veröffentlicht worden ist und mit der Anmeldung nicht kollidiert, sondern nur zum Verständnis des der Erfindung zugrundeliegenden Prinzips oder der ihr zugrundeliegenden Theorie angegeben ist
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann allein aufgrund dieser Veröffentlichung nicht als neu oder auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden
- Veröffentlichung von besonderer Bedeutung; die beanspruchte Erfindung kann nicht als auf erfinderischer Tätigkeit beruhend betrachtet werden, wenn die Veröffentlichung mit einer oder mehreren anderen Veröffentlichungen dieser Kategorie in Verbindung gebracht wird und diese Verbindung für einen Fachmann naheliegend ist
- *&* Veröffentlichung, die Mitglied derselben Patentfamilie ist

Absendedatum des internationalen Recherchenberichts

Datum des Abschlusses der internationalen Recherche

06/10/2004

22. September 2004

Bevollmächtigter Bediensteter

Name und Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2

NL - 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340-2040, Tx. 31 651 epo nl, e v 322 951862

Felicetti, C

Fax: (+31-70) 340-3016 Formblatt PCT/ISA/210 (Blatt 2) (Januar 2004)

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Internationales Aktenzeichen
PCT/DE2004/001479

C/Eastan	PCT/DE200	4/0014/9
Kalegorie*	ung) ALS WESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angabe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Υ · . Υ	DE 101 22 922 A (MGP INSTR GMBH) 14. November 2002 (2002-11-14) Zusammenfassung alstract Absätze '0007! - '0019!, '0045!, '0046! Paragraps US 5 506 454 A (HANZAWA KEIJI ET AL) 9. April 1996 (1996-04-09) Spalte 6, Absatz 2 - Spalte 6, Absatz 7; col.6, para Abbildungen 9,10 drawings Spalte 8, Absatz 2 - Spalte 8, Absatz 6 col.8, para.	1-10 1,3,4,6 2-col.6, por
	*	

1

INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

Angaben zu Veröffentlichungen, die zur selben Patentfamilie gehören

Internationales Aktenzeichen PCT/DE2004/001479

Im Recherchenbericht angeführtes Patentdokument	Datum der Veröffentlichung	•	Mitglied(er) der Patentfamilie	Datum der Veröffentlichung
DE 10007422 A	06-09-2001	DE WO	10007422 A1 0160663 A1	06-09-2001 23-08-2001
US 5513878 A	07-05-1996	JP DE KR	5170045 A 4244262 A1 9610523 B1	09-07-1993 01-07-1993 02-08-1996
US 6470249 B1	22-10-2002	DE WO DE EP JP	19811070 C1 9947388 A1 59901731 D1 1062132 A1 2002506767 T	23-09-1999 23-09-1999 18-07-2002 27-12-2000 05-03-2002
DE 10122922 A	14-11-2002	DE	10122922 A1	14-11-2002
US 5506454 A	09-04-1996	JP JP DE DE KR US DE	2761303 B2 4292242 A 5322921 A 4209140 A1 4244901 C2 221798 B1 5387819 A 4316263 A1	04-06-1998 16-10-1992 07-12-1993 24-09-1992 18-09-1997 15-09-1999 07-02-1995 25-11-1993